# 食品中3-單氯丙二醇之檢驗方法(一)

Method of Test for 3-Monochloro-1,2-propanediol in Food (I)

- 1. 適用範圍:本檢驗方法適用於醬油中 3-單氯丙二醇 (3-monmchloro-1,2-propanediol)之檢驗。
- 2. 檢驗方法: 氣相層析質譜分析法(gas chromatography/mass spectrometry, GC/MS)。

## 2.1. 裝置:

- 2.1.1. 氣相層析質譜儀:
  - 2.1.1.1. 檢出器:質譜選擇檢出器(mass selective detector, MSD)。
  - 2.1.1.2. 層析管柱: HP-5MS,內徑 0.25 mm × 30 m,內膜厚度0.25 μm 或同級品。
- 2.1.2. 振盪器(Shaker)。
- 2.1.3. 振盪水浴(Shaker bath)。
- 2.1.4. 超音波振盪器(Ultrasonic vibrator)。
- 2.1.5. 減壓濃縮裝置(Rotary evaporator)。
- 2.2. 試藥:乙酸乙酯及正己烷採用殘量分析級;無水硫酸納、氯化鈉及七氟丁醯基咪唑(heptafluorobutyryl imidazole, HFBI)採用試藥特級,3-單氯丙二醇(3-monmchloro-1,2-propanediol, 3-MCPD)及1,4-二氯苯(p-dichlorobenzene, PDCB)對照用標準品。
- 2.3. 器具及材料:
  - 2.3.1. 萃取淨化管柱: Extrelut NT 20 或同級品。
  - 2.3.2. 微量反應瓶: 容量 5 mL, 附 Teflon 螺旋蓋。
  - 2.3.3. 氣密式注射器: 100 μL。
  - 2.3.4. 濃縮瓶: 500 mL。
- 2.4. 內部標準溶液之配製:

取 PDCB 標準品約 100 mg,精確稱取,以正己烷溶解並定容至 100 mL,作為內部標準原液,使用時再以正己烷稀釋至濃度為 0.05 ppm,供作內部標準溶液。

## 2.5. 標準溶液之配製:

取 3-MCPD 標準品約 100 mg,精確稱定,以乙酸乙酯溶解並定容至 100 mL,作為標準原液。使用時加入內部標準溶液並以正己烷稀釋成濃度為 0.025、0.05、0.1、0.2、0.5 及 1.0 ppm(含內部標準品 0.05 ppm),供作標準溶液。

#### 2.6. 衍生化反應:

分別取 2.5.節標準溶液 1 mL, 置於微量反應瓶內,以氣密式注射針精確量取 HFBI 50 μL 加入上述溶液中,於 70℃水浴中振盪加熱 20 分中進行衍生化反應,冷卻至室溫後加入去離子水 2 mL,振盪 30 秒,取上層正已烷層,加無水硫酸納 300 mg 脫水,取上層液,供氣相層析質譜分析。

### 2.7. 檢液之調製:

取檢體約5g,精確稱定,加5M 氯化鈉溶液15 mL,以超音波振盪15分鐘,倒入萃取淨化管柱,靜置15分鐘,以乙酸乙酯250 mL分次沖提,收集沖提液,加無水硫酸納30g脫水,靜置15分鐘,過濾。濾液以無水硫酸納50g脫水,再以乙酸乙酯50 mL清洗無水硫酸鈉,合併濾液與洗液,收集於濃縮瓶,於40°C水浴中減壓濃縮至約3 mL,以乙酸乙酯定容至5 mL。再加無水硫酸鈉300 mg 脫水,靜置15分鐘,取上層液1 mL 於微量反應瓶內,以氮氣吹乾,再加內部標準溶液1 mL,依2.6.節之步驟進行衍生化反應及水洗後,供作檢液。

#### 2.8. 鑑別試驗及含量測定:

精確量取檢液及標準溶液衍生物各 1 μL,注入氣相層析質譜 儀中,參照下列條件進行氣相層析質譜分析,就檢液與標準 溶液衍生物所得之波峰之滯留時間及質譜圖比較鑑別之,並 依標準曲線<sup>(注)</sup>求出檢體中 3-MCPD 之含量(ppm)。

檢體中 3-MCPD 含量(ppm) = 
$$\frac{C \times V}{M}$$

C:由標準曲線求得檢液中 3-MCPD 之濃度(μg/mL)

V:檢體最後定容之體積(mL)

M:取樣分析檢體之重量(g)

註:分別取 3-MCPD-HFBI 衍生物之 m/z 275、m/z 277 及 m/z 453 離子波鋒面積之和與 PDCB 之 m/z 146、m/z 148 及 m/z 113 離子波峰面積之和,以其比值對 3-MCPD 之濃度 (μg/mL)作標準曲線。

氣相層析質譜分析測定條件

層析管溫度:初溫:50℃

溫度上升速率:5℃/min

中溫:100℃

溫度上升速率 30℃/min

終溫:280℃,維持 5 min

檢出器溫度:280℃

注入器温度:250℃

移動相氣體及流速: He, 10 psi

離子化模式:電子撞擊(Electron impact)

電子游離能:70 eV

偵測模式: Selective Ion Mass (SIM)

備註:本檢驗方法之最低檢出限量為 0.01 ppm。